^{2025年2月19日} P6 SDなんちゃら最終発表

指導教員:鶴さん TA:出口さん 坂本洸 戸澤諄也







- 研究の目的 01
- 実験原理 02 03
 - 実験方法
 - 実験結果
- 今後 05

04





01

宇宙線の入射位置を知る

- シンチレータを大きく、またはPMTを 小さくできれば入射位置が分かる
- 入射位置が分かれば、宇宙線の到来方
 向が分かる → 天文学ができる



02

PMTの代わりにCMOS

- イメージングPMTでは、PMTのサイズ は小さくないといけない
- CMOSではピクセルサイズが1/100になり、ピクセル数は1万倍
- 精密な撮像が可能になる





Oイメージ センサー

レンズで集めた光をフィルターで色ごとに分離し、フォトダイ オードで電荷に変換・転送することで光を電気信号に変換して いる

参考:https://semi-journal.jp/basics/device/image-sensor/use.html





O CMOS

CCDとCMOSの構造の違い

< CCD >

- フォトダイオード毎にアンプ(増幅器)がつく→低ノイズ
- CCDは電荷移動型(バケツリレー方式)だが、CMOSは各 アンプの電圧を読むため何度でも同じ状態を読み出しでき る(非破壊型)
- 受講面積が減るため効率が悪い



参考:https://www.tdk.com/ja/tech-mag/knowledge/168





の伸迫の遅い



O裏面照射型 CMOSイメージセンサー (BI CIS)

フォトダイオードの直下に配線層が存在 ↓ 配線金属により入射光が散乱されず、表面 照射型よりも高感度になる

今回使用するカメラは裏面照射型

表面照射型 CMOSイメージセンサー 入射光 オンチップレンズ カラーフィルター 配線層 (受光面) Si基盤 フォトダイオード

参考:https://www.tdk.com/ja/tech-mag/knowledge/168





〇ダーク(暗電流)

光が無い状態でも、熱エネルギーによって電子が価電子帯から伝 導帯に励起する→電流が発生

└温度依存性

└データのノイズの原因

 $\downarrow \hspace{0.1cm} \downarrow \hspace{0.1cm} \downarrow \hspace{0.1cm} \downarrow$

・カメラの冷却

・データの補正 が必要

参考:https://www.sony-semicon.com/ja/feature/2022082401.html

■光入射無し

光入射無しのときは、電子発生無しが望ましい





O Charge Sharing

ピクセルの境界などにX線が入り込んだ際、複数のピクセルに輝度が 分配されること。

この場合、分配されたピクセル分だけ足し合わせる必要があるが、-ピクセル毎のノイズも足し合わされてしまう。

そのため、

- 足し合わせるピクセルは最小限にする
- 輝度値の閾値を設けてた足し合わせる
- ようにする。これを「グルーピング」という。

Oリードノイズ

CMOSイメージセンサーが電荷を電気信号に変換し、それを読み出す際にピクセル毎で発生するノイズ





○ 放射線源の放射素過程 **Am241**

$\stackrel{241}{_{95}} \text{Am} \rightarrow \quad \stackrel{237}{_{93}} \text{Np+a}$

α崩壊をしてネプツニウム-237になる。 半減期:432.2年 α線エネルギー:5.49MeV(84.5%)、5.44MeV(13%)、5.39MeV(1.4%) →回りのプラスチックで全て吸収される

参考

https://cnic.jp/knowledge/2611

https://www.kankyo-hoshano.go.jp/wp-content/uploads/2020/12/No30.pdf?utm_source=chatgpt.com



○ 放射線源の放射素過程 **Am241**

励起状態にあるネプツニウム-237がガンマ線(X線)を放出することがある。 $Np \rightarrow \int_{93}^{237} Np + \gamma$ 237 93

X線エネルギー: Kα1 (13.89[keV]) Lβ1 (17.16[keV]) Lβ2 (16.98[keV])





○ 放射線源の放射素過程 **Co 57** 57

27

電子捕獲を起こし、Fe-57に変化、ニュートリノが放出される。励起状態にあるFe-57 からy線が放出される。 半減期:271.8日 y線エネルギー:122.1keV(85.6%)、136.5keV(9.2%)、14.4keV(8.3%)

参考 https://cnic.jp/knowledge/2611 https://www.kankyo-hoshano.go.jp/wp-content/uploads/2020/12/No30.pdf?utm_source=chatgpt.com





○ 放射線源の放射素過程 Fe 55 55

$Fe \rightarrow {}^{55}Mn+v_{e}$ 26

電子捕獲を起こし、Mn-55に変化、ニュートリノが放出される。励起状態にあるMn-55 から特性X線(Kα線、Kβ線)が放出される。 半減期:2.737年 y線エネルギー:5.899keV(Kα線)、6.49keV(Kβ線)

参考

https://cnic.jp/knowledge/2611

https://www.kankyo-hoshano.go.jp/wp-content/uploads/2020/12/No30.pdf?utm_source=chatgpt.com





(1) アルゴ DMK33UX265.WGを使用。 P6部屋にあった黒い箱を暗幕として利用







(2) カメラの上下左右を鉛で挟む(カメラの温度上昇を小さくするため)。







実験方法

- (3) なにもつけない状態で10枚撮影する。設定は次。
 - ・ゲイン5
 - ・明度600
 - ・露光時間0.9秒

(4)右図のように放射線源をカメラにつけ、10,000枚撮影する。 用いる線源は

- Am241
- Co57
- Fe55





〇ダークの補正方法について

実験(3)で撮影した10枚のデータを使用する。

1.各ピクセルごとに、10枚の輝度値の中央値をダーク初期値D_xy(0)とする。 2.以下の漸化式に従って、n枚目の画像ファイルの全ピクセルに対してダーク値D_xy(n)を定める。 ただし、**B_xy(n)**は輝度値。

$$D_{(x,y)}(n+1) = D_{(x,y)}(n) + rac{B_{(x,y)}(n)}{2}$$

3.ローデータからダーク値を引き、これをダーク補正されたデータとした。

 $rac{n)-D_{(x,y)}(n)}{8}$



〇 グルーピングについて

以下のようにグルーピングを行う。

1.輝度値が20以下であるものを「暗いピクセル」、20以上を「明るいピクセル」と定義する(輝度値は 0~4095)。

2.データのピクセルを明るいピクセルと暗いピクセルに分類する。

3.ある明るいピクセルに対して、その周囲8マス内にほかの明るいピクセルが存在した場合、それらを同一グ

ループとみなし、同一のグループ番号を割り当てる。

4.これをすべてのピクセルに対して行い、グループ内での輝度値の和を取る。



〇ダーク補正されたデータのヒストグラム





〇ダーク補正されたデータのヒストグラム



グループ化した輝度値の要素数: 509570



〇ダーク補正されたデータのヒストグラム



グループ化した輝度値の要素数: 162863



〇フィッティング

以下の式で各線源、各ピークをフィッティングする。

 $y = A \exp\left(rac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2}
ight) + C$





実験結果 〇ヒストグラムのフィッティング

Am-241





実験結果 〇ヒストグラムのフィッティング

CO-57





実験結果 〇ヒストグラムのフィッティング

Fe-55





〇エネルギー校正

大きく表れた6つのピークを抜粋した。

線源ピーク番号	Α	x_0	σ	С	文献値[keV]
Am-241_1	273.51	2517.17	28.18	66.02	13.894
Co-57_1	3602.62	1148.64	16.83	246.29	6.4
Co-57_2	315.29	1267.73	16.21	74.48	7.056
Co-57_3	36.98	2604.26	27.3	5.13	14.413
Fe-55_1	81.3	1058.86	14.23	14.32	5.899
Fe-55_2	7.01	1162.65	14.5	3.56	6.49



Energy Calibration (Swapped Axes) with Error Bars



y =0.18213x-17.325

12000 14000



〇エネルギー校正 先ほど求めたエネルギー校正直線を用いて、各ピークのエネルギー値を計算した。それにより、ピークの種類の 特定ができた。

線源ピーク番号	x_0	σ	С	測定值keV]	文献値[keV]	ピーク種類
Am-241_2	3209.02	28.2	45.79	17.71	17.16	Np Lβ1
Am-241_3	309.34	9.58	70.99	1.793	1.739	Si Κα
Am-241_4	1451.15	18.46	47.89	8.062	8.048	Cu Kα
Am-241_5	3068.15	26.16	55.35	16.94	16.98	Np Lβ2
Co-57_4	308.13	9.38	95.11	1.787	1.739	Si Κα
Co-57_4	829.59	17.84	125.23	4.650	4.661	Fe Kα Escape







(入射レート) = (実験日の放射能[Bq])×(1崩壊あたりの放出割合)×

(検出レート) = (x_0±3σ内のヒストグラム内の要素数)

(全方位に対するセンサーの面積の割合)



センサーの空乏層の厚みが分かれば、感度を理論的に見積もることができる。 └カメラの可視光領域での分光感度曲線と理論的な量子効率曲線と比較することで空乏層の厚みを見積もる

$$QE = CCE \left(1 - R_{REF}\right) \left(1 - e^{-x_{EPI}/2}\right)$$

QE(Quantum Efficiency): 量子効率 CCE(Charge Collection Efficiency): 電荷収集効率(理想的には1) *R_{REF}*(Reflection): Siの反射係数 x_{EPI}(Epitaxial):エピタキシャル薄膜の厚さ L_A (Absorption length):吸収長

 L_A









カメラの分光度曲線







重ねた図→どの曲線とも重ならない...



起業の提供している分光感度曲線は、縦軸にSR(Spectral Response:分光応答)の、相対的な比率をRR (Relative Response)を採用していると考えられる。

$$SR = rac{q\lambda}{hc} \cdot QR = rac{\lambda}{1238}$$

$\frac{\mathrm{m}}{9.8} \cdot QR$











各曲線のy座標をy軸最大値で割ったもので作成したRelative Response曲線



短波長領域では、カバーガラスにより光は吸収さ れるので理論曲線よりも低く表れていると考えら れる。(測定がカバーガラス付きのセンサーで行わ れているの仮定した。) 以上から、センサー空乏層の厚みは

≈6[µm]

と見積もることができた。



RRと測定値を重ねた図



Si空乏層の厚みから理想的なQEが算出できる。

妥当な感度になったので、空乏層の厚みが 6μm であることが



Quantum Efficiency in 6 micron

理論的なQEと感度



〇エネルギー分解能

実験値

$FWHM = 2.355 \times 5.4904 \sigma$

理論値

$$FWHM = 2.355 \cdot 3.75 \cdot \sqrt{0.119 \cdot rac{x_0}{3.75}}$$

 $+ (Readnoise)^2$



〇エネルギー分解能

高エネルギーになればなるほどリードノイズが大 きくなっている

高エネルギーになればなるほど複数ピクセルにま たがり、読み出し時のノイズが大きくなる



リードノイズ=0,10,20,30の理論値と実験値

Energy Resolution(Gauss + C)



Oしたかったこと

センサー部分にシンチレーターをとりつけ高エネルギー帯でも観測できるようにしたかったが、間に合わず...



